

<b>WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI</b>	
<b>KARTA PRZEDMIOTU</b>	
<b>Nazwa przedmiotu w języku polskim: Zaawansowane metody spektroskopii optycznej</b>	
<b>Nazwa przedmiotu w języku angielskim: Advanced methods of optical spectroscopy</b>	
<b>Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Fizyka Techniczna</b>	
<b>Specjalność (jeśli dotyczy): Nanoinżynieria</b>	
<b>Poziom i forma studiów: II stopień, stacjonarna</b>	
<b>Rodzaj przedmiotu:</b>	<b>obowiązkowy</b>
<b>Kod przedmiotu</b>	.....
<b>Grupa kursów</b>	<b>TAK</b>

	Wykład	Ćwiczenia	Laboratorium	Projekt	Seminarium
Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU)	15			45	15
Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS)	30			90	60
Forma zaliczenia	Egzamin / zaliczenie na ocenę*			Egzamin / zaliczenie na ocenę*	Egzamin / zaliczenie na ocenę*
Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X)	X				
Liczba punktów ECTS	6				
w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom o charakterze praktycznym (P)				4	1
w tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego udziału nauczycieli lub innych osób prowadzących zajęcia (BU)	2.0			1.0	1.0

\*niepotrzebne skreślić

### WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Kompetencje w zakresie:

1. Podstaw fizyki kwantowej
2. Podstaw fizyki półprzewodników
3. Podstaw spektroskopii

### CELE PRZEDMIOTU

C1. Wprowadzenie pojęć i opisu zjawisk dotyczących optycznych właściwości ciał stałych i nanostruktur, oddziaływania światło-materia oraz sposobów badania nowych materiałów i

nanomateriałów.

C2. Zapoznanie studentów z wybranymi, współczesnymi, zaawansowanymi metodami doświadczalnymi spektroskopii optycznej w badaniach ciał stałych i nanostruktur.

C3. Zapoznanie studentów z różnymi sposobami wyznaczania właściwości optycznych oraz elektronicznych na podstawie widm optycznych oraz zastosowaniem metod spektroskopii optycznej w badaniach nowych materiałów, nanomateriałów i innych struktur niskowymiarowych.

### PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ

Z zakresu wiedzy:

PEU\_W01 ma uporządkowaną i zaawansowaną wiedzę na temat metod eksperymentalnych stosowanych w spektroskopii optycznej oraz ma pogłębioną wiedzę dotyczącą aparatury pomiarowej wykorzystywanej w badaniach spektroskopowych oraz zna jej zasady działania

Z zakresu umiejętności:

PEU\_U01 posiada umiejętność planowania i przeprowadzania eksperymentów, interpretowania uzyskanych rezultatów oraz formułowania wniosków, a dodatkowo przy rozwiązywaniu zadania inżynierskiego (a) potrafi projektować – zgodnie z zadaną specyfikacją – układy pomiarowe stosowane w nanoinżynierii używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów, (b) wykorzystuje metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne, (c) dostrzega różne aspekty, w tym aspekty etyczne, (d) dokonuje wstępnej oceny ekonomicznej proponowanego rozwiązania i podjętego działania inżynierskiego

PEU\_U02 posiada umiejętność opracowania dokumentacji zadania inżynierskiego, przygotowania tekstów oraz prezentacji (w tym multimedialnej) na temat realizacji badań albo zadania projektowego w języku polskim oraz angielskim

PEU\_U03 potrafi kierować pracą zespołu, współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmuje wiodącą rolę w zespołach

Z zakresu kompetencji społecznych:

PEU\_K01 potrafi odpowiedzialnie pełnić rolę zawodowe z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych: rozwija dorobek zawodu, przestrzega i rozwija zasady etyki zawodu oraz działa na rzecz przestrzegania tych zasad

### TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć – wykład		Liczba godzin
Wy1	Wstęp do metod optycznych badania ciał stałych i nanostruktur. Oddziaływanie światła materia. Podstawowe pojęcia spektroskopii i rodzaje widm optycznych.	1
Wy2	Funkcja dielektryczna a widma optyczne. Związki pomiędzy stałymi optycznymi. Metody wyznaczania i analizy podstawowych widm	2

	optycznych - różne realizacje eksperymentalne.	
Wy3	Różne metody wyznaczania widm emisyjnych i absorpcyjnych, ich zalety i ograniczenia (spektroskopia fotoluminescencyjna, spektroskopia wzbudzeniowa)	2
Wy4	Badania optyczne z wysoką rozdzielczością przestrzenną. Zależność kątowna - pomiary w przestrzeni rzeczywistej i przestrzeni pędu.	2
Wy5	Podstawy fizyczne spektroskopii modulacyjnej. Związki pomiędzy zmianami w zespolonej funkcji dielektrycznej i widmami modulacyjnymi o charakterze różniczkowym dla różnych przypadków fizycznych. Efekt Franza-Kiełdysza (FK) i efekt Starka dla stanów ograniczonych przestrzennie ( <i>ang. quantum confined Stark effect</i> ).	2
Wy6	Od efektu FK do spektroskopii trzeciej pochodnej. Spektroskopia pierwszej pochodnej. Metody analizy widm. Realizacje eksperymentalne spektroskopii modulacyjnej.	2
Wy7	Techniki wytwarzania laserowych impulsów światła. Metody badawcze ultraszybkiej spektroskopii. Spektroskopia detekcji i korelacji pojedynczych fotonów.	2
Wy8	Zaawansowana spektroskopia fourierowska w podczerwieni do badania nowych materiałów i nanostruktur. Metodologia i różne realizacje eksperymentalne.	2
	Suma godzin	15

<b>Forma zajęć - projekt</b>		<b>Liczba godzin</b>
Pr1	Zajęcia organizacyjne: przepisy BHP obowiązujące w laboratorium, wybór zagadnień na seminarium wstępne, związane z technikami pomiarowymi oraz przyrządami wykorzystywanymi w spektroskopii optycznej, wybór podstawowego zadania badawczego (pomiary dynamiki nośników w strukturach niskowymiarowych, spektroskopia fourierowska w średniej i dalekiej podczerwieni, spektroskopia modulacyjna, mikrofotoluminescencja kropek kwantowych, spektroskopia pobudzania luminescencji)	2
Pr2	Przygotowanie i wygłoszenie prezentacji wstępnej związanej z tematyką przedmiotu.	3
Pr3	Zapoznanie się z wybraną techniką pomiarową oraz układem pomiarowym	5
Pr4	Przygotowanie układu do wykonania wybranego zadania badawczego	5
Pr5	Przeprowadzenie pomiarów	14
Pr6	Analiza uzyskanych danych	5
Pr7	Przygotowanie sprawozdania pisemnego na podstawie uzyskanych wyników pomiarowych	5
Pr8	Przygotowanie i wygłoszenie prezentacji dotyczącej wyników związanej z tematyką przedmiotu	4
Pr9	Omówienie sprawozdań i prezentacji, podsumowanie	2
	Suma godzin	45

<b>Forma zajęć - seminarium</b>	<b>Liczba godzin</b>
---------------------------------	----------------------

Se1	Zajęcia organizacyjne. Omówienie tematów seminariów oraz wymagań. Niezbędna literatura. Ustalenie harmonogramu.	<b>1</b>
Se2- Se8	Zagadnienia seminaryjne do wyboru: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zastosowania współczesnych metod pomiaru widm emisji, w tym mikrofotoluminescencji, do badania nowych materiałów i nanostruktur. x2</li> <li>2. Zastosowania spektroskopii wzbudzeniowej, również wysokorozdzielczej, do badania nowych materiałów i nanostruktur. x2</li> <li>3. Wyznaczanie krzywych dyspersyjnych sprzężonych układów elektron (ekscyton) – foton za pomocą pomiaru zależności kątowej odbicia lub emisji.</li> <li>4. Zastosowania metod ultraszybkiej spektroskopii do badania nowych materiałów i nanostruktur. x2</li> <li>5. Przykłady zastosowania spektroskopii modulacyjnej do badania nowych materiałów i nanostruktur. x2</li> <li>6. Przykłady zastosowania spektroskopii korelacji pojedynczych fotonów badania nanostruktur półprzewodnikowych. x2</li> <li>7. Przykłady zastosowania pomiaru fotoluminescencji oraz spektroskopii modulacyjnej za pomocą spektrometru fourierowskiego do badania materiałów, struktur niskowymiarowych i przyrządów półprzewodnikowych w zakresie średniej i dalekiej podczerwieni. x2</li> </ol>	
	Suma godzin	

### STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

- N1. Wykład z użyciem narzędzi multimedialnych  
N2. Samodzielne wykonanie doświadczeń w laboratorium  
N3. Praca własna studenta - przygotowanie do seminarium i wygłoszenia prezentacji  
N4. Konsultacje

### OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Oceny (F – formująca (w trakcie semestru), P – podsumowująca (na koniec semestru))	Numer efektu kształcenia	Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia
F1 (wykład)	PEU _W01 PEU _U01, PEU _K01	Egzamin
F2 (projekt)	PEU _U01, PEU _U03	Sprawozdania z projektu
F3 (seminarium)	PEU _U02	Ocena wystąpienia i prezentacji
$P = F1*0.3 + F2*0.5 + F3*0.2$		

## LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

### **LITERATURA PODSTAWOWA:**

- [1] *Optyczna spektroskopia nanostruktur*, J. Misiewicz, G. Sęk, A. Podhorodecki, materiały elektroniczne – E-Skrypt, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2011.
- [2] David Ball, *The basics of Spectroscopy*, SPIE 2001
- [3] *Optical spectroscopy. Methods and Instruments*, N. V. Tkaczenko, Elsevier 2006
- [4] *Introduction to the photoreflectance spectroscopy*, J. Misiewicz, P. Sitarek, G. Sęk, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 1999
- [5] *Spektroskopia fotoodbiciowa struktur półprzewodnikowych*, J. Misiewicz, G. Sęk, P. Sitarek, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 1999
- [6] *Ultrafast optics*, W. Weiner, Wiley 2009
- [7] *Advanced Time-Correlated Single Photon Counting Techniques*, W. Becker, Springer 2005

### **LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:**

- [1] *Fundamentals of Semiconductors: Physics and Materials Properties*, Peter Yu, Manuel Cardona, Springer 2010.
- [2] *Półprzewodniki i struktury półprzewodnikowe*, K. Sierański, M. Kubisa, J. Szatkowski, J. Misiewicz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2002
- [3] *Optyka struktur półprzewodnikowych*, J. Misiewicz, P. Podemski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2008
- [4] Artykuły naukowe z zakresu zaawansowanych metod spektroskopowych na podstawie baz danych (ACS, AIP, IOP, Wiley, Springer, Elsevier)
- [5] Strony internetowe producentów elementów urządzeń i aparatury do pomiarów spektroskopowych (np. [www.scontel.ru](http://www.scontel.ru), [www.hamamatsu.com](http://www.hamamatsu.com), [www.bruker.com](http://www.bruker.com), [www.edmundoptics.com](http://www.edmundoptics.com), [www.picoquant.com](http://www.picoquant.com), [www.horiba.com/us/en/scientific](http://www.horiba.com/us/en/scientific), [www.newport.com](http://www.newport.com), [www.coherent.com](http://www.coherent.com), [www.oceaninsight.com](http://www.oceaninsight.com), [www.picoquant.com](http://www.picoquant.com), etc.)

### **OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIE, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)**

Grzegorz Sęk ([grzegorz.sek@pwr.edu.pl](mailto:grzegorz.sek@pwr.edu.pl))